# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

08-201010

(43) Date of publication of application: 09.08.1996

(51)Int.CI.

G01B 7/00 B230 35/34

G01B 21/00 G01B 21/20

(21)Application number: 07-008017

(71)Applicant: MITSUTOYO CORP

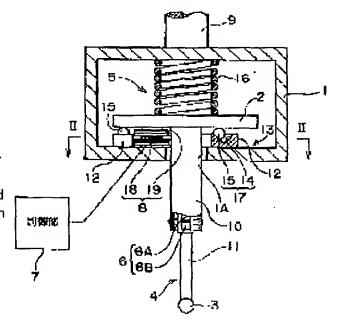
(22)Date of filing: 23.01.1995

**NISHIMURA KUNITOSHI** (72)Inventor:

OKAMOTO KIYOKAZU **TERAGUCHI MIKIYA** 

#### (54) PROBE FOR MEASURING APPARATUS

PURPOSE: To provide a probe for a measuring apparatus which eliminates poor action caused between a detecting section and a control section even when a positioning mechanism is operated. CONSTITUTION: A mobile member 2 is provided movable relatively with respect to a fixed member 13, a stylus 4 having a contact 3 is mounted on the mobile member 2 and a positioning mechanism 5 is arranged between the fixed member 13 and the mobile member 2 to position the members 2 and 13. The stylus 4 is provided with a detecting section 6 and a control section 7 is arranged on the side of the fixed member 13 to transmit a signal to or receive it from the detecting section 6. A non-contact type electric transmission member 8 is arranged between the fixed member 13 and the mobile member 2 to transmit a signal and/or power between the detecting section 6 and the control section 7. This eliminates the need for connection between the detecting section 6 and the control section 7 with an electric wire and a contact pin.



### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

#### (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平8-201010

(43)公開日 平成8年(1996)8月9日

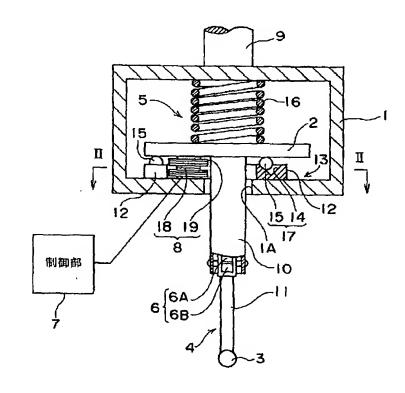
(51) Int.Cl. <sup>8</sup>		觀別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
G01B	7/00		3		
B 2 3 Q	35/34				
G 0 1 B	21/00	Ï	3		
	21/20	101 I	•		
				審査請求	未請求 請求項の数5 OL (全 9 頁)
(21)出願番号		特願平7-8017		(71) 出願人	000137694
					株式会社ミツトヨ
(22)出顧日	•	平成7年(1995)]	. 月23日		神奈川県川崎市高津区坂戸一丁目20番1号
				(72)発明者	西村 国俊
					神奈川県川崎市高津区坂戸1-20-1 株
					式会社ミツトヨ内
				(72)発明者	岡本 清和
					神奈川県川崎市高津区坂戸1-20-1 株
					式会社ミツトヨ内
				(72)発明者	寺口 幹也
					神奈川県川崎市高津区坂戸1-20-1 株
					式会社ミツトヨ内
			·	(74)代理人	弁理士 木下 實三 (外2名)

## (54) 【発明の名称】 測定機用プローブ

### (57)【要約】

【目的】位置決め機構が作動しても検出部と制御部との間に作動不良が生じることがない測定機用プローブを提供すること。

【構成】固定部材13に対して相対移動可能に可動部材2を設け、この可動部材2に接触子3を有するスタイラス4を取り付け、固定部材13と可動部材2との間にこれらの部材2,13の位置決めを行う位置決め機構5を配置し、スタイラス4に検出部6を設け、検出部6に信号を送り検出部6からの信号を受ける制御部7を固定部材13側に配置し、検出部6と制御部7との間において信号及び/又はを伝達する非接触型電気伝達手段8を固定部材13及び可動部材2の間に配置し、検出部6と制御部7との間を電線やコンタクトピンで接続することを不要とした。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】固定部材と、この固定部材に対して相対移動可能とされた可動部材と、この可動部材に取り付けられ先端に被測定物と接触する接触子を有するスタイラスと、前記可動部材が前記固定部材の所定の静止位置で静止し、かつ、前記接触子が被測定物に接触した際に前記可動部材が前記静止位置から移動可能とされ、前記接触子の被測定物との接触が解除された際に前記可動部材が前記静止位置に復帰する位置決め機構と、前記スタイラスに設けられた検出部と、前記固定部材側に配置され前記検出部と、前記固定部材と前記令の間に配置され前記検出部と前記制御部との間において信号及び/又は電力を伝達する非接触型電気伝達手段とを備えたことを特徴とする測定機用プローブ。

【請求項2】請求項1記載の測定機用プローブにおいて、前記非接触型電気伝達手段は、前記固定部材に取り付けられた固定側コイルと、前記可動部材に取り付けられた可動側コイルとを有するトランスカップリングであることを特徴とする測定機用プローブ。

【請求項3】請求項1又は2記載の測定機用プローブにおいて、前記非接触型電気伝達手段は前記スタイラスの軸線を中心とした略同一円周上に複数箇所配置されていることを特徴とする測定機用プローブ。

【請求項4】請求項1から3にいずれか記載の測定機用プローブにおいて、前記位置決め機構は、前記可動部材が前記固定部材の所定の復元位置で着座し、かつ、前記接触子が被測定物に接触して接触検知がされた際に前記可動部材が前記復元位置から離隔可能とされ、前記接触検知が解除された際に前記可動部材が前記復帰位置に復帰する逃げ機構であり、前記検出部は前記スタイラスに振動を付加し、かつ、その振動変化を検出する圧電素子であることを特徴とする測定機用プローブ。

【請求項5】請求項1から3にいずれか記載の測定機用 プローブにおいて、前記検出部は、前記接触子が被測定 物に接触した際に前記スタイラスに受ける軸力を検出す る軸力検出器であることを特徴とする測定機用プロー ブ。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、測定機用プローブに係り、例えば、三次元測定機等によって被測定物の形状等を測定する場合に用いられるタッチ信号プローブや倣いプローブに関する。

#### [0002]

【背景技術】被測定物の形状、寸法等の測定を行う測定機としてハイトゲージ(一次元測定機)、三次元測定機、輪郭測定機等が知られているが、その場合の座標検出や位置検出を行うために、測定機には被測定物との接触を検出するタッチ信号プローブが用いられ、あるい

は、被測定物の表面に接触させつつ、その表面に倣って 移動させながら被測定物の表面形状等を求める倣いプロ ーブが用いられている。

【0003】図13には、特開昭64-69910号で開示されたタッチ信号プローブの従来例が示されている。図13で示されるタッチ信号プローブは、プローブケース80の内部において円板状の可動部材81を移動可能に配置し、この可動部材81にスタイラス82を取り付け、このスタイラス82の先端と被測定物の接触を検出する思定の先端が被測定物と接触する測定時に作動する測定時用逃げ機構84をスタイラス82とプローブケース80の先端が被測定物に所定値以上の力で接触する衝突の先端が被測定物に所定値以上の力で接触する衝突に作動する衝突回避用逃げ機構85をプローブケース80の基端側に設け、これらの逃げ機構84、85の中間にスタイラス82をプローブケース80ごと交換するためのスタイラス交換機構86を配置した構造である。

【0004】測定時用逃げ機構84は、可動部材81に設けられた硬球87と、プローブケース80に形成された溝88と、この溝88に硬球87が押圧するように可動部材81を付勢するばね89とから構成されるもので、スタイラス82を所定位置に位置決めする位置決めする位置決めけられた制御部90へ検知信号を送るものである。この制御90はコンタクトピン91及びフレキシブルな電線92を介して圧電素子83と接続されており、これらのコンタクトピン91及び電線92は、測定時用逃げ機構84の動作に支障がないようにプローブの内部に配置されている。

#### [0005]

【発明が解決しようとする課題】前述の従来例では、圧電素子83と制御部90とはプローブ内部のコンタクトピン91及び電線92で接続されているため、測定時用逃げ機構84が作動すると、電線92の一端部はスタイラス82に取り付けられた圧電素子83とともに移動することになり、電線92に折り曲げに升が繰り返し作用する。電線92に曲げ応力が繰り返し作用すると、疲労破壊による断線が生じるまた、コンタクトピン91は電触や酸化膜の形成等により接触不良となる。このように、従来のタッチ信号プローブでは、位置決め機構として必要な逃げ機構84のために、圧電素子83と制御部90との間に作動不良が生じる虞れがあるという問題点がある。

【0006】本発明はこのような事情に鑑みてなされたもので、その目的は、位置決め機構が作動しても検出部と制御部との間に作動不良が生じることがない測定機用プローブを提供することにある。

#### [0007]

【課題を解決するための手段】そのため、本発明は、相

対的に移動可能とされた固定部材と可動部材との間にト ランスカップリング等の非接触型電気伝達手段を配置し て前記目的を達成しようとするものである。具体的に は、本発明の測定機用プローブは、固定部材と、この固 定部材に対して相対移動可能とされた可動部材と、この 可動部材に取り付けられ先端に被測定物と接触する接触 子を有するスタイラスと、前記可動部材が前記固定部材 の所定の静止位置で静止し、かつ、前記接触子が被測定 物に接触した際に前記可動部材が前記静止位置から移動 可能とされ、前記接触子の被測定物との接触が解除され た際に前記可動部材が前記静止位置に復帰する位置決め 機構と、前記スタイラスに設けられた検出部と、前記固 定部材側に配置され前記検出部に信号及び/又は電力を 送り前記検出部からの信号を受ける制御部と、前記固定 部材と前記可動部材との間に配置され前記検出部と前記 制御部との間において信号及び/又は電力を伝達する非 接触型電気伝達手段とを備えたことを特徴とする。

【0008】ここで、前記非接触型電気伝達手段は、前記固定部材に取り付けられた固定側コイルと、前記可動部材に取り付けられた可動側コイルとを有するトランスカップリングであってもよい。さらに、前記非接触型電気伝達手段は前記スタイラスの軸線を中心とした略同一円周上に複数箇所配置されてもよい。この際、非接触型電気伝達手段は、例えば、120度間隔等の適当な間隔で配置する。また、本発明の測定機用プローブは、タッチ信号プローブや倣いプローブである。

【〇〇〇9】測定機用プローブでは、前記位置決め機構は、前記可動部材が前記固定部材の所定の復元位置で着座し、かつ、前記接触子が被測定物に接触して接触検知がされた際に前記可動部材が前記復元位置から離隔可能とされ、前記接触検知が解除された際に前記可動部材が前記復帰位置に復帰する逃げ機構であり、前記検出部は前記スタイラスに振動を付加し、かつ、その振動変化を検出する圧電素子である。倣いプローブでは、前記検出部は、前記接触子が被測定物に接触した際に前記スタイラスに受ける軸力を検出する軸力検出器である。

#### [0010]

【作用】本発明では、制御部から検出部へ信号及び/又は電力を送った状態で、測定機用プローブが取り付けられた移動軸を移動させる。接触子が被測定物に接触すると位置決め機構が作動する。位置決め機構の作動により、スタイラスを介して可動部材が静止位置から移動するが、制御部と検出部とは非接触型電気伝達手段を介して接続されているため、制御部から検出部へ信号及び/又は電力が送られるとともに検出部から制御部へ検出信号が送られる。測定終了後、測定機用プローブを逆方向に移動させると、接触子の被測定物との接触が解除され、位置決め機構により可動部材が前記静止位置に復帰する。

【0011】ここで、非接触型電気伝達手段を、固定部

村に取り付けられた固定側コイルと、可動部村に取り付けられた可動側コイルとを有するトランスカップリングとすれば、位置決め機構の作動に伴って固定側コイルと可動側コイルとの間の間隔が広がっても、両者の磁気的結合により、検出部と制御部との間での信号及び/又は電力の伝達を確実に行うことができる。さらに、非接触型電気伝達手段を、スタイラスの軸線を中心とした円周上に互いに120度間隔で複数箇所配置すれば、接触子がスタイラス軸線と直交する平面において、いかなる方向で被測定物と接触しても、いずれかの非接触型電気伝達手段が確実に作動し、検出部と制御部との間での信号及び/又は電力の伝達を行うことができる。

#### [0012]

【実施例】以下に、本発明に係る測定機用プローブの好 適な実施例を挙げ、添付の図面を参照しながら詳細に説 明する。ここで、各実施例中、同一構成要素は同一符号 を付して説明を省略又は簡略にする。図1から図9には 本発明の第1実施例に係る測定機用プローブが示されて いる。第1実施例の測定機用プローブはタッチ信号プロ ーブであり、図1はタッチ信号プローブの断面図であ り、図2は図1中II-II線に沿う矢視断面図である。図 1及び図2において、タッチ信号プローブは、プローブ ケース1と、このプローブケース1の内部に配置されプ ローブケース1に対して移動可能とされた略円板状の可 動部材2と、この可動部材2の中心部に取り付けられ先 端に被測定物と接触する接触子3を有するスタイラス4 と、プローブケース1と可動部材2との間に設けられた 位置決め機構としての逃げ機構5と、スタイラス4に設 けられた圧電素子6と、プローブケース1側に配置され た制御部7と、プローブケース1と可動部材2との間に 配置された非接触型電気伝達手段8とを備えた構成であ

【 O O 1 3 】 プローブケース 1 は両端面が閉塞された略円筒状に形成されており、その一端面には図示しない三次元測定機の移動軸に取り付けるための軸 9 が固定され、他端面の中心部にはスタイラス 4 を挿通するための孔部 1 A が形成されている。スタイラス 4 は特開平6-22 1806号で開示された超音波共振形タッチセンサであり、可動部材 2 の中心部に取り付けられた略円筒状のスタイラスホルダ 1 O に支持された略円柱状の本体 1 1 と、この本体 1 1 の先端に設けられた前記接触子 3 と、本体 1 1 の他端部に設けられ接触子 3 と同重量のバランサ(図示せず)とを備えた構造である。

【0014】プローブケース1の内部にはブロック12がスタイラス4の軸線を中心とした円周上に互いに120度間隔で3箇所設けられている。これらのブロック12及びプローブケース1から固定部材13が構成されている。ブロック12には第1の収れん面としてのV溝14が形成されている。これらのV溝14に対応する位置

に第2の収れん面としての硬球15が可動部材2に固定され、可動部材2は固定部材13に6点で着座し、一義的に復元位置(静止位置)が確定される。なお、本実施例では、第1の収れん面と第2の収れん面とを円筒棒と硬球との組み合わせから構成してもよい。

【0015】可動部材2とプローブケース1との間には 硬球15をV溝14に付勢するコイルばね16が介装されている。ここで、V溝14及び硬球15からレシート機構17が構成され、このレシート機構17とコイルば ね16とから前記逃げ機構5が構成され、この逃げ機構5は、可動部材2が固定部材13の復元位置で着座し、かつ、接触子3が被測定物に接触して接触検知がされた際に可動部材2がコイルばね16の付勢力に抗して復元位置から離隔可能とされ、前記接触検知が解除された際に可動部材2がコイルばね16の付勢力により復帰位置に復帰する構成である。なお、本実施例では、コイルば ね16に代えてプランジャマグネット等の磁力手段を使用してもよい。

【0016】圧電素子6は、スタイラス4の本体11の軸方向の中心部に2個(図1では1個のみ示す)取り付けられている。圧電素子6は、スタイラス4に振動を付加し、かつ、その振動変化を検出するもので、加振部としての加振用電極6Aと検出部としての検出用電極6Bとに二分されている。圧電素子6には加振用電極を加振するための図示しない駆動線と、検出用電極からの検出信号を伝達する図示しない検出線と、図示しない共通アース線とが接続されている。

【〇〇17】非接触型電気伝達手段8はスタイラス4の 軸線を中心とした円周上において互いに120度間隔で 2箇所配置されており、それぞれプローブケース1に取 り付けられた固定側コイル18と、可動部材2の固定側 コイル18と対向する位置に取り付けられた可動側コイ ル19とを有し、圧電素子6と制御部7との間において 信号及び/又は電力を伝達するトランスカップリングで ある。これらのコイル18、19は、図3に示される通 り、それぞれ互いに開口部が向き合うように配置された コ字形のコア20と、このコア20の脚の部分2箇所に 巻回されたコイル線21とから構成されている。コア1 0は、適宜のもの、例えば、フェライトや積層された珪 素鋼板が使用される。なお、コイル線21が巻回される 位置は図4に示される通り、コア20の底の部分であっ てもよい。また、コア20の形状は、コ字形に限定され ずヨ字形でも丸形でもよい。

【0018】3個の硬球15のうち2個の硬球15の近傍に固定側コイル18が配置され、3箇所のV溝14のうち2箇所のV溝14の近傍に可動側コイル19がそれぞれ配置されている。これらのコイル18、19は、可動部材2が固定部材13の所定の復元位置で着座している際には、隙間はだけ離れている。これらのコイル18、19と圧電素子6及び制御部7との配線構造が図5

に示されている。

【0019】図5において、本実施例では、制御部7はプローブケース1内又は三次元測定機本体の制御装置(図示せず)内に配置され三次元測定機本体からの指令を受けるプローブ制御回路であり、このプローブ制御回路(制御部7)は駆動側の1次コイルとして機能する固定側コイル18と検出側の2次コイルとして機能する固定側コイル18とに接続されている。

【0020】圧電素子6の加振用電極6Aには駆動側の 2次コイルとして機能する可動側コイル19が接続さ れ、圧電素子6の検出用電極6日には検出側の1次コイ ルとして機能する可動側コイル19が接続されている。 プローブ制御回路(制御部7)より高周波電圧が1次側 駆動線18Aに印加されると、1次コイルとして機能す る固定側コイル18の周辺に交流磁界が発生し、この交 流磁界の影響を受けて2次コイルとして機能する可動側 コイル19に高周波電圧が励起される。すると、2次側 駆動線19Aに髙周波電圧が発生し、加振用電極6Aが 振動する。一方、検出用電極6日に発生する交流電圧 は、駆動のための高周波電圧と同じ周波数であり、駆動 側と同様に、1次側検出線19B、1次コイルとして機 能する可動側コイル19、2次コイルとして機能する固 定側コイル18及び2次側検出線18日を通してプロー ブ制御回路(制御部7)に伝えられる。図5では、圧電 索子6の配線は4本であるが、駆動側及び検出側の各1 本をアース線として共通に使用できるので、実際には3 本の配線でよい。

【 O O 2 1 】 第 1 実施例では、タッチ信号プローブが取り付けられた移動軸を移動させて接触子3が被測定物に接触すると、逃げ機構5が作動する。即ち、逃げ機構5は、接触子3が被測定物に接触していない状態では、可動部材2が固定部材13の復元位置で着座しているが、接触子3が被測定物に接触して接触検知がされた際に可動部材2がコイルばね16の付勢力に抗して復元位置から離隔される。

【0022】すると、制御部7と圧電素子6とは固定側コイル18及び可動側コイル19からなるトランスカップリングの非接触型電気伝達手段8を介して接続されているため、可動部材2が固定部材13から離隔してコイル18,19の間の寸法dが変化すると、これらのコイル18,19により制御部7から圧電素子6へ送られる信号レベルと圧電素子6から制御部7へ送られる検出信号レベルと圧電素子6から制御部7へ送られる検出信号レベルとが変化するが、実用上の問題はない。測定終了後、タッチ信号プローブを逆方向に移動させると、接触子3の被測定物との接触が解除され、可動部材2が復帰位置に復帰した状態では、固定側コイル18と可動側コイル19との間の間隔がdに戻る。信号の伝達が正確になされなければならないのは測定時であり、この測定時には間隔dは前述の通り、一定である。

【0023】従って、第1実施例によれば、①固定部材 13に対して相対移動可能に可動部材2を設け、この可 動部材2に先端に被測定物と接触する接触子3を有する スタイラス4を取り付け、可動部材2が固定部材13の 所定の復帰位置で静止し、かつ、接触子3が被測定物に 接触した際に可動部材2が前記復帰位置から移動可能と され、接触子3の被測定物との接触が解除された際に可 動部材2が前記復帰位置に復帰する位置決め機構として の逃げ機構5を固定部材13と可動部材2との間に配置 し、スタイラス4に圧電索子6を設け、圧電索子6に信 号を送り圧電素子6からの信号を受ける制御部7を固定 部材13側に配置し、固定部材13と可動部材2との間 に圧電索子6と制御部7との間において信号を伝達する 非接触型電気伝達手段8を配置したから、圧電素子6と 制御部7との間を電線やコンタクトピンで接続すること が不要とされ、逃げ機構5が作動しても圧電素子6と制 御部7との間に作動不良が生じることがない。

【0024】また、第1実施例によれば、②非接触型電気伝達手段8を、固定部材13に取り付けられた固定側コイル18と、可動部材2に取り付けられた可動側コイル19とを有するトランスカップリングとしたから、逃げ機構5の作動に伴って固定側コイル18と可動側コイル19との間の間隔 d が変化しても、両者の磁気的結合により、圧電素子6と制御部7との間での信号の伝達を確実に行うことができる。

【0025】さらに、③これらのコイル18、19を第1の収れん面及び第2の収れん面を構成するV溝14及び硬球15の近傍に配置したから、固定部材13と可動部材2との位置関係を高精度に保つことができるため、これらのコイル18、19の間の寸法 dを小さく設定することができ、トランスカップリングの伝達効率を高く保つことができる。

【0026】なお、第1実施例では、コイル18,19と圧電素子6及び制御部7との配線構造は図5に図示のもに限定されない。例えば、スタイラスホルダ10の内部にプローブ制御回路23を設置する場合では、コイル18,19と圧電素子6及び制御部7との配線構造を図6に示す配線構造にできる。図6において、制御部7はプローブケース1内又は三次元測定機本体の制御装置(図示せず)内に配置され三次元測定機本体からの指令を受けるインターフェース回路であり、このインターフェイス回路(制御部7)は2個の固定側コイル18に接

を受けるインターフェース回路であり、このインターフェイス回路(制御部7)は2個の固定側コイル18に接続されている。プローブ制御回路23は一の可動側コイル19に接続されたAC/DCコンバータ24と、他の可動側コイル19に接続されたセンサ信号制御回路25から構成されている。

【0027】一の固定側コイル18はプローブ制御回路23に電力を供給するための電力供給線であり、この電力供給線に交流電圧が印加されると、この交流電圧がAC/DCコンパータ24で直流電圧に変換され、センサ信号

制御回路25に直流電圧を供給する。センサ信号制御回路25では、圧電素子6へ駆動信号を送るとともに圧電素子6からの検出信号を受けてトリガ信号を生成する。このトリガ信号は1次コイルとして機能する可動側コイル19、2次コイルとして機能する固定側コイル18を通してインターフェイス制御回路(制御部7)に伝えられる。

【0028】さらに、コイル18,19と圧電素子6及び制御部7との配線構造は図5及び図6の混合形でもよい。即ち、駆動信号を圧電素子6へ送るために図5に示す構成とし、検出信号を制御部7へ送るために図6に示す構成としてもよい。この場合、コイル18,19からなるトランスカップリングが3組必要とされるが、これらのコイル18,19の配置位置は、図7に示される通り、3箇所のブロック12が配置された略同一円周上において隣合うブロック12の中間位置としてもよい。

【0029】また、第1実施例では、コイル18, 19からなるトランスカップリングの数は2組、3組としたが、必要ならば、これ以外、例えば、6組でもよい。この場合、図8に示される通り、3箇所のブロック12にそれぞれ3組近接配置した構成としてもよい。さらに、図9に示される通り、固定側コイル18を可動がは2のプローブケース1と対向する位置に設けてもよい。この場合、逃げ機構5の動作により、プローブケース1と可動部材2とは相対的に移動するので、これらのコイル18, 19との間の隙間を大きくすることが必要である。

【0030】次に、本発明の第2実施例を図10から図12に基づいて説明する。第2実施例の測定機用プローブは倣いプローブであり、図10は、倣いプローブの断面図であり、図11は、その要部の斜視図である。これらの図において、31は三次元測定機のZ軸のスピンドルの下端に取り付けられる箱形の基体であり、基体31の内部には支柱32を介して矩形状の基板33が固定されている。この基板33には、一対の平行ばね34を介してXテーブル35が前後方向(X軸方向)へ平行移動可能につり下げ支持されており、対向する左右端面に一対の平行ばね36を介してYテーブル37が左右方向(Y軸方向)へ平行移動可能につり下げ支持されている。

【0031】Xテーブル35には、その中心に支柱32を挿通させる挿通孔38が形成され、左右両側に一対の平行ばね36を通す逃げ用長孔39が形成されている。 Xテーブル35の上面に支柱32を前後側から挟持する一対のX軸ロック機構40が設けられている。 Yテーブル37には、その中心に支柱32を挿通させる挿通孔41が形成され、その下面に支柱32を両側から挟持する一対のY軸ロック機構42が設けられている。これらの ロック機構 4 O. 4 2 は、プランジャが進退して支柱 1 O 2 を挟み付けてロックする構造である。

【OO32】Xテーブル35は基体31に設けられたー 対のX軸駆動源43x、44xによってX軸方向へ変位 され、Υテーブル37は基体31に設けられた一対のΥ 軸駆動源43 y. 44 yによってY軸方向へ変位され る。各駆動源43x, 44x, 43y, 44yは、各テ ーブル35、37側に設けられたコイル45と、基体3 1側に設けられた磁石46とから構成されている。両テ ーブル35,37には、前後左右各一対の平行ばね4 7. 48を介して可動部材49が各テーブル35, 37 の変位に連動してそれと同方向へ変位可能につり下げ支 持されている。X軸駆動源43x,44xによってX軸 テーブル35がX軸方向へ変位されると、平行ばね48 を介して可動部材49がX軸方向へ変位され、Y軸駆動 源43y、44yによってY軸テーブル37がY軸方向 へ変位されると、平行ばね47を介して可動部材49が Y軸方向へ変位される。

【0033】可動部材49には、図12に示す通り、検 出部としての軸力検出器51を介して接触子3を有する スタイラス4が支持されている。この軸力検出器51は 接触子3が被測定物に接触した際にスタイラス4に受け るX軸及びY軸の軸力を検出するものであり、制御部フ から信号及び/又は電力が送られ制御部7に検出信号を 送るものである。軸力検出器51と支柱32の下端面と の間には、可動部材49のX軸及びY軸の2軸方向を検 出するXYエンコーダ53が設けられている。支柱32 にはブラケット54を介して固定側コイル18が取り付 けられ、可動部材49にはブラケット55を介して可動 側コイル19が取り付けられている。これらのコイル1 8, 19は、非接触型電気伝達手段8を構成するトラン スカップリングであり、固定側コイル18は制御部フに 接続され、可動側コイル19は軸力検出器51と接続さ れている。

【0034】ここで、第2実施例では、基体31、支柱32及び基板33から固定部材30が構成されている。また、平行ばね34,36,47,48、Xテーブル35及びYテーブル37から位置決め機構56が構成され、この位置決め機構56は、可動部材49が固定部材30の所定の静止位置で静止し、かつ、接触子3が被測定物に接触した際に可動部材49が前記静止位置から移動可能とされ、接触子3の被測定物との接触が解除された際に可動部材49が前記静止位置に復帰する構成である。第2実施例では、コイル18,19の伝達効率を高めるため、可動部材49と固定部材30との相対移動量に対してコイル18,19の対向面積が大きくとられている。また、コイル18,19と圧電素子6及び制御部7との配線構造は前記第1実施例と同様である。

【0035】従って、第2実施例では、第1実施例の① ②と同様の効果を奏することができる。即ち、固定部材

30に対して相対移動可能に可動部材49を設け、この 可動部材49に先端に被測定物と接触する接触子3を有 するスタイラス4を取り付け、可動部材49が固定部材 30の所定の静止位置で静止し、かつ、接触子3が被測 定物に接触した際に可動部材49が前記静止位置から移 動可能とされ、接触子3の被測定物との接触が解除され た際に可動部材49が前記静止位置に復帰する位置決め 機構56を固定部材30と可動部材49との間に配置 し、スタイラス4に検出部としての軸力検出器51を設 け、軸力検出器51に信号及び/又は電力を送り軸力検 出器51からの信号を受ける制御部7を固定部材30側 に配置し、固定部材30と可動部材49との間に軸力検 出器51と制御部7との間において信号を伝達する非接 触型電気伝達手段8を配置したから、軸力検出器51と 制御部7との間を電線等で接続することが不要とされ、 位置決め機構56が作動しても軸力検出器51と制御部 7との間に作動不良が生じることがない。また、②非接 触型電気伝達手段8を、固定部材30に取り付けられた 固定側コイル18と、可動部材49に取り付けられた可 動側コイル19とを有するトランスカップリングとした から、両者の磁気的結合により、軸力検出器51と制御 部7との間での信号の伝達を確実に行うことができる。 【0036】なお、第2実施例では、近接覚センサを応 用したプローブにも適用できる。例えば、接触子と被測 定物との間の静電容量を検知し、それが一定となるよう に倣わせる倣いプローブの場合、静電容量の大きさに従 って可動部材49を図示しないアクチュエータで支柱3

【0037】以上、本発明について好適な実施例を挙げて説明したが、本発明はこの実施例に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲において種々の改良並びに設計の変更が可能なことは勿論である。例えば、前記各実施例では、非接触型電気伝達手段8を、固定部材13,30に取り付けられた固定側コイル18と、可動部材2,49に取り付けられた可動側コイル19とを有するトランスカップリングとしたが、本発明では、非接触型電気伝達手段を、固定部材13,30及び可動部材2,49のいずれか一方に設けられた発光素子と、固定部材13,30及び可動部材2,49のいずれか他方に設けられた受光素子とから構成するものでもよい。

2に対して移動せさる構造でもよい。

#### [0038]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 固定部材に対して相対移動可能に可動部材を設け、この 可動部材に先端に被測定物と接触する接触子を有するス タイラスを取り付け、可動部材が固定部材の所定の静止 位置で静止し、かつ、接触子が被測定物に接触した際に 可動部材が前記静止位置から移動可能とされ、接触子の 被測定物との接触が解除された際に可動部材が前記静止 位置に復帰する位置決め機構を固定部材と可動部材との 間に配置し、スタイラスに検出部を設け、検出部に信号及び/又は電力を送り検出部からの信号を受ける制御部を固定部材側に配置し、固定部材と可動部材との間に検出部と制御部との間において信号及び/又は電力を伝達する非接触型電気伝達手段を配置したから、検出部と制御部との間を電線等で接続することが不要とされ、位置決め機構が作動しても検出部と制御部との間に作動不良が生じることがない。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1実施例に係る測定機用プローブの 断面図である。

【図2】図1中川ー川線に沿う矢視断面図である。

【図3】非接触型電気伝達手段を構成する固定側コイルと可動側コイルとの配置状態を示す斜視図である。

【図4】非接触型電気伝達手段を構成する固定側コイルと可動側コイルとの異なる配置状態を示す斜視図である。

【図5】固定側コイル及び可動側コイルと圧電素子及び制御部との配線構造を示す概略図である。

【図6】固定側コイル及び可動側コイルと圧電索子及び 制御部との異なる配線構造を示す概略図である。

【図7】固定側コイル及び可動側コイルの異なる配置状

態を示す図2に相当する図である。

【図8】固定側コイル及び可動側コイルのさらに異なる配置状態を示す図2に相当する図である。

【図9】固定側コイル及び可動側コイルのさらに異なる配置状態を示す要部斜視図である。

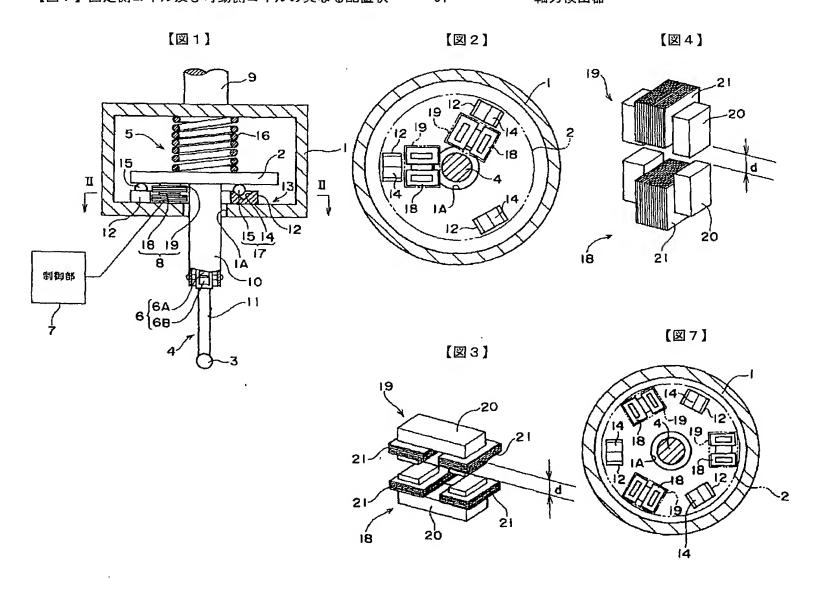
【図10】本発明の第2実施例に係る測定機用プローブの断面図である。

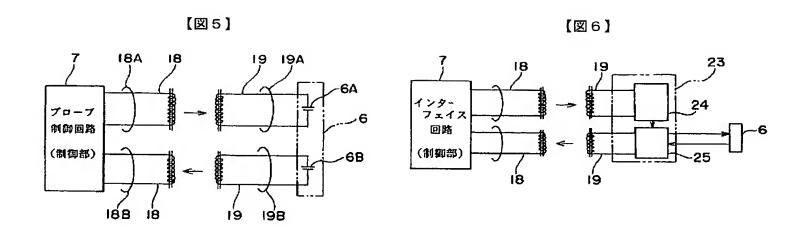
【図11】前記プローブの要部斜視図である。

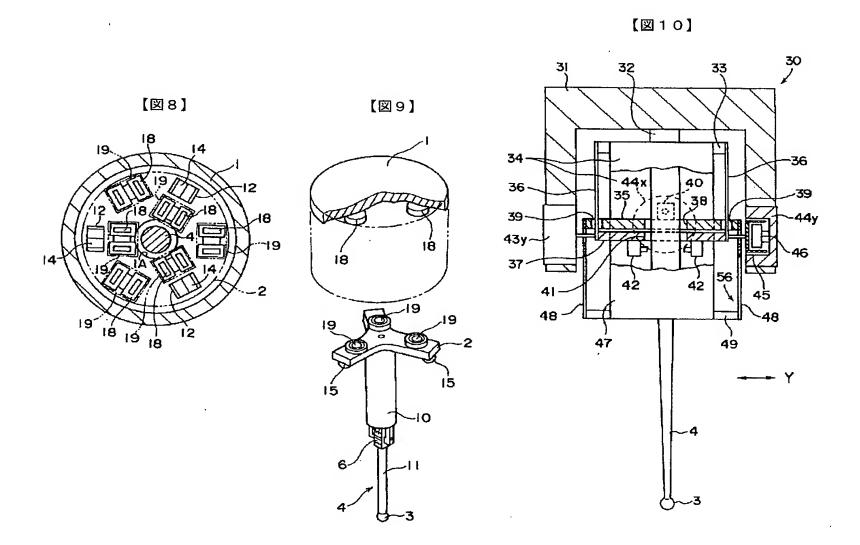
【図12】前記プローブの要部断面図である。

【図13】従来の測定機用プローブの断面図である。 【符号の説明】

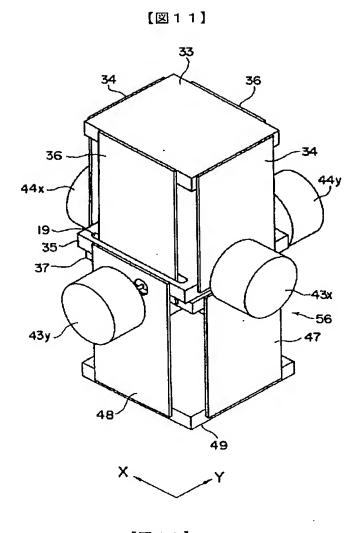
2,	49	可動部材
3		接触子
4		スタイラス
5,	56	位置決め機構
6		圧電素子
7		制御部
8		非接触型電気伝達手段
13,	30	固定部材
18		固定側コイル
19		可動側コイル
51		軸力検出器

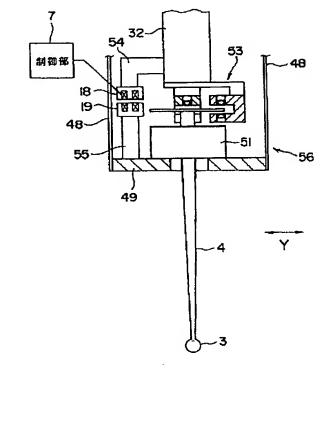






•





[図12]

【図13】

